Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/624,556	YOON ET AL.
Examiner	Art Unit

2627

NABIL Z. HINDI

	·		
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
369	44.28 44.28	100101	NH
·	44.28	1	
	44.29		
	44.34		
	44-35		_
	44-26		
	53.27		
	124.15		
	4727	1/22/01	4
	,		
-			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
309	44.34	1/207	W
	47.27		
	124015	1/20/07	iù
!		/	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
West-tenst	1/22/07	H
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		